

电子元器件通用电子产品-低温试验测试-百检网

产品名称	电子元器件通用电子产品-低温试验测试-百检网
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台是一家汇聚近千家综合实验室的大型检测电商平台，凭借多年丰富实战检测经验，面向社会各界人士提供专业的水质检测、金属检测、木材鉴定、MSDS办理、矿石检测、土壤化验、陶瓷检测、耐火材料检验等服务。同时公司可为客户提供各产品材料的检测咨询服务，为客户提供科学合理的检测方案。

1 半导体分立器件试验方法 GJB128A-1997 方法2076 X射线检查

2 电子及电气元件试验方法 GJB360B-2009 方法209 X射线检查

3 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006
工作项目0801-3、0902-2、1003-2、1101-2、1102-2、1103-2 X射线检查

4 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 方法2012.1 X射线检查

5 军用通信设备通用规范 GJB 367A-2001 3.10.2.1方法A01 低温

6 军用装备实验室环境试验方法 第4部分：低温试验 GJB150.4A-2009 低温

7 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006
工作项目0103-2、0202-4、0701-5、1002-7 内部检查

8 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006
工作项目0901-5、0902-4、1003-6、1101-5、1102-5、1201-5 内部气体成份分析

9 半导体分立器件试验方法 GJB128A-1997 方法2073~2075 内部目检

10 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB4027A-2006
工作项目0901-6、0902-5、1003-7、1101-6、1102-6、1103-4 内部目检

11 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 方法2010.1、2013、2014、2017.1、2032 内部目检

12 军用通信设备通用规范 GJB 367A-2001 3.10.3.2 冲击

13 电连接器试验方法 GJB1217A-2009 方法2004 冲击

14 半导体分立器件试验方法 GJB128A-1997 方法2016 冲击

15 电子及电气元件试验方法 GJB360B-2009 方法213 冲击